

EMC・ノイズ対策技術展出展のご案内

2025年7月23日(水)より東京ビッグサイトで開催される
テクノフロンティア2025 第38回EMC・ノイズ対策技術展に出展いたします。
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

会期:2025年7月23日(水)~25日(金)10:00~17:00 会場:東京ビッグサイト 西展示棟
本状では展示会へのご入場はできません。ご来場の事前登録が必要です(無料)。 <https://www.jma.or.jp/tf/>

国際規格の動向を把握したい

対策に時間が掛かる

EMCのお困りごとありませんか?

設備導入に費用がかかる

試験設備がない試験の再現性が低い

解決のヒント、きっとあります

対策する箇所がわからない

試験時間が長い

最新規格への適合



抜群な使い心地、手元操作で

この軽さ!!

IEC 61000-4-2
Ed.3対応

新しい静電気試験器を
ぜひ展示会場でお試ください



静電気試験器 ESS-PS1>-31S

EMC対策の効率化

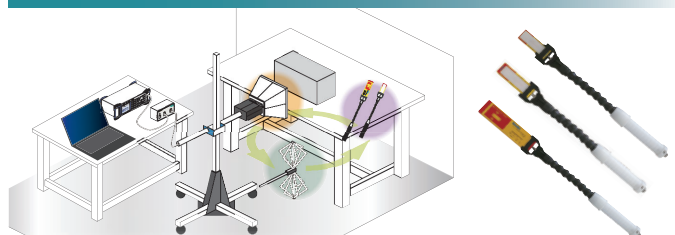


空間電磁界可視化システム

印加ノイズ可視化システム

電子機器の開発に不可欠なEMC対策における、事前測定・発生箇所の特定・対策効果の確認ができるシステムや、イミュニティ試験時のノイズの流入経路を可視化することで、効率的なノイズ対策が実現できるシステムをご紹介します。

RF放射イミュニティ試験の事前評価



簡易放射イミュニティ試験システム

広帯域スリーブアンテナ

近接試験用の小型パワーアンプと信号発生器、高効率な近接試験用のアンテナを使用することで、シールドルーム内にて、簡易的にRF放射イミュニティ試験の事前評価ができるシステムをご紹介します。

ノイズ研究所展示ブース・出展者セミナーのご案内

出展者セミナー会場1

7月23日[水] 12:10~13:00

① 第3版発行! IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-2 2008 第2版発行から17年経過し、IEC SC77B MT12では、10年間にわたる審議を行い、第3版が今年3月により改定発行されました。

本セミナーでは改正点を整理し、改正に至る審議の内容、課題を解説します。

IEC SC77B MT12エキスパート 株式会社ノイズ研究所 商品開発部 上席部長 石田武志

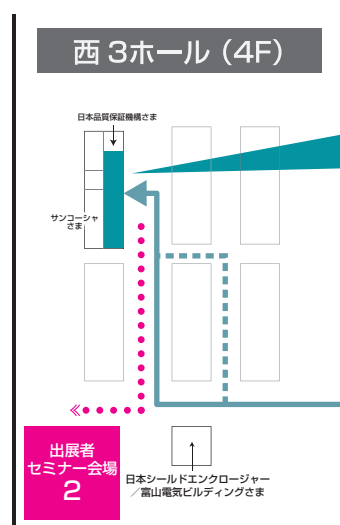
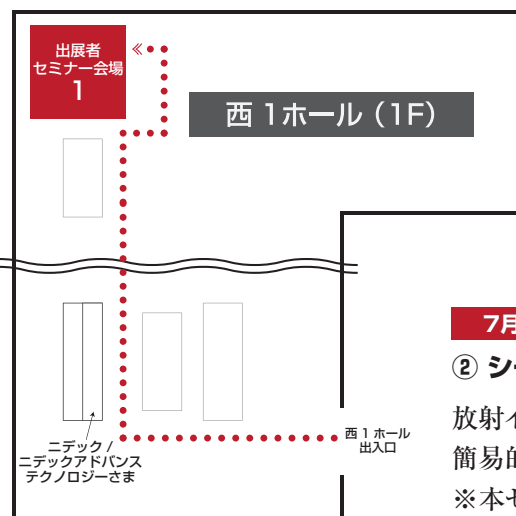
7月24日[木] 12:10~13:00

② シールドルームで簡易EMC試験 ~事前検証で有効な簡易EMC試験のご紹介~

放射イミュニティ試験を始めとするRF系の各種EMC試験を、シールドルームを使って手軽で簡易的に試験を行う方法を紹介し、実際の活用例を交えながら解説します。

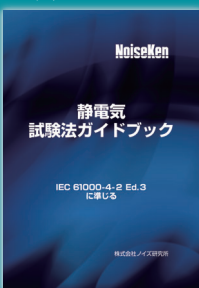
※本セミナーは民生機器・産業機器を製造されているお客さまを対象としたセミナーです。

株式会社ノイズ研究所 商品開発部 RFシステム技術課 課長補佐 石原悠司



NoiseKen

株式会社ノイズ研究所
ブースNo:3-GG11



数量限定! 無料配布実施

ご好評頂いているNoiseKenの技術資料。
ご興味あるお客さまはお早目に。

出展者セミナー会場2

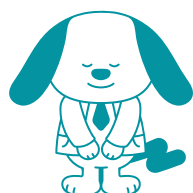
7月24日[木] 15:40~16:30

③ ノイズ侵入経路の見える化
~印加ノイズ可視化測定のご紹介~

ノイズ発生器から印加したノイズがEUT内の電子回路にどのように伝わっているのか? そして、その分布が対策によりどう変化するか?を確認することは、イミュニティ試験対策において有用な情報となります。

本セミナーでは、イミュニティ試験中のEUTから放射されるノイズに着目した“印加ノイズ可視化測定”について、実例を交えて紹介します。

株式会社ノイズ研究所 商品開発部
商品開発3課 主任 松本 庫太



NoiseKen 50TH

おかげさまで50周年
株式会社ノイズ研究所